文章编号: 1007-4627(2015)02-0254-04

# 1.0 MeV 电子碰撞引起 Ta 和 Au 内壳电离截面的测量

张检明<sup>1,2</sup>,邵曹杰<sup>1,2,3</sup>,卢荣春<sup>1</sup>,于得洋<sup>1</sup>,张月昭<sup>1,2</sup>,王 伟<sup>1,2,3</sup>,刘俊亮<sup>1</sup>,蔡晓红<sup>1</sup>

(1. 中国科学院近代物理研究所, 兰州 730000;

- 2. 中国科学院大学, 北京 100049;
- 3. 兰州大学核科学与技术学院, 兰州 730000)

摘要:无论对深入理解电子-原子的作用机制,还是在材料等领域的实际应用,电子轰击原子的内壳电离截面都具有重要意义。当前电子碰撞引起原子内壳电离的实验数据多集中在几十keV入射能量和中小 Z 靶原子,其它数据相对比较缺乏。本工作以能量为 1.0 MeV 电子轰击 Ta 和 Au 靶,通过测量靶原子特征X射线的产额,获得其K壳电离截面分别为 13.3 和 10.1 b,L壳电离截面分别为 554 和 338 b。并将实验结果和相应的理论进行了对比,结果显示,本实验测得的K壳电离截面与 Casnati、Hombourger 理论值、L壳电离截面与 Scofield和 Born-Bethe的理论值相符。

关键词: 电子碰撞; 内壳电离; 电离截面

中图分类号: O562.5 文献标志码: A **DOI**: 10.11804/NuclPhysRev.32.02.254

### 1 引言

电子碰撞引起的原子内壳电离研究一直是原子物 理领域的一个重要方向[1]。精确的内壳电离截面数据 不仅有助于探索原子的内部结构、理解电子-原子的 作用机制,而且也是材料物理、等离子体物理[2]、 天体物理以及辐射医学[3]等其它研究领域所需的 基础数据。目前,常用的理论模型包括Gryzinski 经典模型[4]以及Casnati等[5]、Hombourger[6]、 Scofield<sup>[7]</sup>和 Born-Bethe 量子模型<sup>[8]</sup>等。另一方面, 电子碰撞引起原子内壳电离的实验数据多集中在几 十keV 入射能量和中小Z靶原子, 其它数据相对比较 缺乏[9],有些元素,如Ta,目前还没有相关实验数据 报道。此外,已有的实验数据中,不同研究组的实验 结果相互之间存在差异,与理论计算结果相比也有不 同程度的偏离, 比如 Hansen 等<sup>[10]</sup>和 Rester 等<sup>[11]</sup>的1.0 MeV 电子碰撞 Sn 原子的 K 壳电离截面的实验结果相 差近1倍, Seif等[12]实验所得到的Ni的K壳电离截面 比Kolbenstvedt 计算的理论值大25%。进一步检验理 论模型的适用性和适用范围,正确认识电子-原子内壳 电离机制,均需要新的可靠的内壳电离截面数据。

本工作主要测量 1.0 MeV 电子碰撞 Ta 和 Au 的内

壳电离截面,将实验数据与相关理论模型计算结果进行 比较,并对结果进行讨论。

## 2 实验方法

本实验是在中国科学院近代物理研究所的变压器型 电子加速器上进行的,实验装置如图1所示。

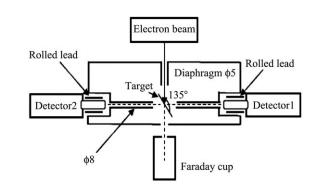


图 1 装置示意图

1.0 MeV 的电子引出后通过直径为5 mm、长为100.0 mm 的铝准直光栏,分别入射到Ta 和Au靶上; Ta和Au靶为自支撑薄靶,厚度分别为16.6

收稿日期: 2014-04-10; 修改日期: 2014-05-18

基金项目: 国家重点基础研究发展计划项目(973计划)资助项目(2010CB832901); 国家自然科学基金资助项目(11179017, 11105201)

作者简介: 张检明(1988-),男,湖南邵阳人,硕士研究生,从事原子与分子物理学研究; E-mail: zhangjm@impcas.ac.cn

通信作者: 邵曹杰, E-mail: c.shao@impcas.ac.cn,

mg/cm<sup>2</sup>和12.2 mg/cm<sup>2</sup>; 靶面与東流夹角为45°; 靶的正下方安装了一个法拉第筒用来收集电子,法拉第筒的入口直径为25.0 mm,偏转角小于10°的散射电子均能进入法拉第筒内,在法拉第筒的入口处加-500 V电压以抑制次级电子。在与束流相垂直的方向对称放置两台高纯锗探测器(编号1和2),用于探测靶发出的X射线,锗晶体的直径和厚度分别为10.0 mm和7.0 mm;两台探测器距离中心靶的距离均为465 mm,探测器输

出的信号经主放大器放大后进入MPA-3数据获取系统进行幅度分析、获取和存储。

实验测量前,我们用标准放射源 $^{55}$ Fe、 $^{133}$ Ba, $^{152}$ Eu, $^{241}$ Am对探测器进行了能量及效率刻度。两个探测器对 $^{55}$ Fe 的 5.895 keV X射线分辨 (FWHM) 分别为 239 eV 和 190 eV,对 $^{241}$ Am 的 13.946 keV X射线分辨分别为 306 eV 和 291 eV,探测器的本征效率及 X射线在空气和靶材中的穿透率如表 1 所列。

秋 1							
X射线类型	能量/keV	1号探测器的本征效率	2号探测器的本征效率	空气和靶材中的穿透率			
Ta $(L_{\alpha 1,2})$	8.1	0.42	0.41	0.016			
$\mathrm{Au}\ (\mathrm{L}_{\alpha1,2})$	$9.6 {\sim} 9.7$	0.48	0.45	0.15			
Ta $(L_{\gamma 1})$	10.9	0.53	0.49	0.034			
Ta $(L_{\gamma 2,3})$	$11.2{\sim}11.3$	0.55	0.51	0.041			
$\mathrm{Au}\;(\mathrm{L}_{\gamma 1})$	13.4	0.64	0.56	0.17			
Au $(L_{\gamma 2,3})$	$13.7 \sim 13.8$	0.66	0.57	0.18			
${ m Ta}\; ({ m K}_{\alpha 1,2}, \ { m K}_{\beta 1,2,3})$	$56.3 \sim 57.5$	0.88	0.73	1.0			
Au (Κ <sub>α1,2</sub> , Κ <sub>β1,2,3</sub> )	$66.9 \sim 78.0$	0.90	0.75	1.0			

表 1 探测器效率及 X 射线在空气和靶材中的穿透率

### 3 实验结果和讨论

#### 3.1 Ta和Au的K壳电离截面及讨论

本实验通过测量特征 X 射线产额来获得 K 壳电离截面:

$$\sigma_{\mathbf{k}} = \frac{N_{\mathbf{k}}}{N_0 \cdot n \cdot d \cdot \omega_{\mathbf{k}} \cdot \frac{\Omega}{4\pi} \cdot \varepsilon} , \qquad (1)$$

其中:  $N_k$  为 K 壳层特征 X 射线计数率;  $N_0$  为电子束流强;  $n \cdot d$  为靶厚;  $\omega_k$  为 K 壳层荧光产额 $^{[13]}$ ;  $\Omega/4\pi$  为探测器所张立体角;  $\varepsilon$  为系统的探测效率。实验在非真空环境下进行,Au 和 Ta 的 K 壳特征 X 射线的能量比较高,在空气层的穿透率接近 100%,穿透靶材的透过率分别为 0.98 和 0.96。实验测得的 Ta 和 Au 的 K 壳截面值及 Casnati、Hombourger 的理论值如表 2 所列。

表 2 Ta 和 Au 的 K 壳电离截面实验结果与 Casnati、Hombourger 理论值 (单位: b)

靶	1号探测器	2号探测器	Casnati	Hombourger
Та	$14.0 \pm 1.8$	$12.5 \pm 1.6$	13.9	13.1
Au	$11.0.\pm 1.4$	$9.2 {\pm} 1.2$	10.5	10.2

本实验测得的 K 壳电离截面误差约为 13%, 其中探测器效率刻度误差为 4% 左右;立体角误差约为 10%; K 壳 X 射线计数率误差 < 1%;电子束流强误差 < 7%; 靶厚误差 < 1%;此外,荧光产额数据也会引入一定的误差。由于存在散射电子的干扰,1号探测器和2号探测器的计数率不同,推算出的电离截面有所不同。

本实验测得的Ta的K壳电离截面为首次测得,Au的K壳电离截面数据与Rebter等<sup>[11]</sup>的实验结果(10b±1b)一致。从表2可以看到,在实验误差范围内,本实验测得的Ta和Au的K壳电离截面与Casnati和Hombourger的计算结果符合得很好,说明这两种模型能很好地适用于本实验所涉及的碰撞体系。

#### 3.2 Ta和Au的L壳电离截面及讨论

本实验得到的 L 壳电离截面由  $L_1$ ,  $L_2$  以及  $L_3$  亚壳层电离截面相加而成,即 L 壳的总电离截面。 L 壳各亚壳层的电离截面通过相应的特征 X 射线产生截面得到,计算公式如下式所示:

$$\sigma_{L_{1}}^{x} = \sigma_{\gamma_{2.3}} \frac{\Gamma_{1}}{\Gamma_{\gamma_{2.3}}} ; \sigma_{L_{2}}^{x} = \sigma_{\gamma_{1}} \frac{\Gamma_{2}}{\Gamma_{\gamma_{1}}} ; 
\sigma_{L_{3}}^{x} = \sigma_{\alpha_{1.2}} \frac{\Gamma_{3}}{\Gamma_{\alpha_{1.2}}} ,$$
(2)

其中 $\Gamma_i(i=1, 2, 3)$  为 $L_i$  亚壳层X射线发射率;  $\Gamma_{\gamma 1}$ ,  $\Gamma_{\gamma 2,3}$ , $\Gamma_{\alpha 1,2}$ 分别为发射 $L_{\gamma 1}$ 、 $L_{\gamma 2,3}$  和 $L_{\alpha 1,2}$ 线的辐射分宽度<sup>[14]</sup>;  $\sigma_{\gamma i}(i=1, 2, 3)$ , $\sigma_{\alpha 1,2}$ 分别为对应壳层的X射线产生截面。计算公式如下式所示:

$$\sigma_{\mathbf{x}} = \frac{N_{\mathbf{x}}}{N_{0} \cdot n \cdot d \cdot \frac{\Omega}{4\pi} \cdot \varepsilon} - \sigma_{\mathbf{K}} \eta_{\mathbf{x}} . \tag{3}$$

其中 N, n, d,  $\Omega/4\pi$ 、 $\varepsilon$  意义与式 (1) 相同,下标 x 分别代表  $\gamma_i(i=1,2,3)$  和  $\alpha_{1,2}$ ,  $N_X$  为对应壳层的 X 射线计数率, $\sigma_k$  为 K 壳电离截面, $\eta_X$  为 K 壳层到对应各壳层的转移几率 [14]。利用所求得的 L 壳各亚壳层的 X 射

http://www.npr.ac.cn

线产生截面可以得到L壳各亚壳层的电离截面,计算公 式如(4)式:

$$\begin{split} &\sigma_{\rm L_1} = \frac{\sigma_{\rm L_1}^{\rm x}}{\omega_1} \; ; \; \sigma_{\rm L_2} = \frac{\sigma_{\rm L_2}^{\rm x}}{\omega_2} - f_{12} \cdot \sigma_{\rm L_1} \; ; \\ &\sigma_{\rm L_3} = \frac{\sigma_{\rm L_3}^{\rm x}}{\omega_3} - f_{23} \cdot \sigma_{\rm L_2} - (f_{13} + f_{12} \cdot f_{23}) \cdot \sigma_{\rm L_1} \; . \end{split} \tag{4}$$

其中 $\omega_i$ ,  $f_{ij}(i, j=1, 2, 3)$  分别表示 L 壳各支壳的荧光 产额以及 Coster-Kroing 跃迁几率<sup>[13]</sup>。由于高纯锗探测 器分辨率的限制, $L_{\gamma 1}$  和 $L_{\gamma 2,3}$  的峰叠加在一起,需要 用双峰拟合来分别得到 $L_{v1}$ 和 $L_{v2.3}$ 的峰面积。图 2 为 2 号探测器测量得到的Au的L壳特征线;图3表示利用 双峰拟合对  $L_{\nu}$  进行解谱所得到  $L_{\nu 1}$  和  $L_{\nu 2.3}$ 。

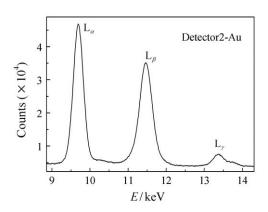


图 2 探测器 2 测量得到的 Au 的 L 壳特征线

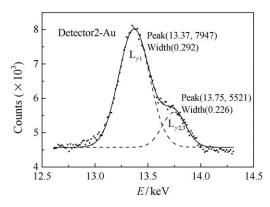


图 3 对 2 号探测器测量得到的 Au 的 L<sub>7</sub> 线进行双峰拟合 所得到 $L_{\gamma 1}$ 和 $L_{\gamma 2,3}$ 

实验所得Ta和Au的L壳截面值与Born-Bethe、 Scofield 理论值如表 3 所列:

表 3 Ta 和 Au 的 L 壳测量截面与 Born-Bethe、 Scofield 理论值 (单位: b)

靶	1号探测器	2号探测器	Born-Bethe	Scofield
Та	$584\pm88$	$524 \pm 79$	590	570
Au	$459 \pm 69$	$418\pm63$	450	444

本实验测得的L壳截面误差约为15%。其中,探 测器效率刻度误差为4%左右;立体角误差约为10%; L壳X射线计数率误差 < 4%; 电子束流强误差 < 7%; 靶厚误差 < 1%;  $L_{v1}$  和  $L_{v2.3}$  的峰面积拟合误差约 5%; 另外,原子参数,如荧光产额数据也有一定的误差。 与 K 壳电离截面的情况类似,由于散射电子的影响,由 探测器1和探测器2所测得的X射线谱推算出的L壳电 离截面会有所不同。

本实验测量的 1.0 MeV 电子碰撞诱发 Ta、Au的 L 壳电离截面均为实验上首次测得。从表3可以看到,实 验测得的L壳电离截面在实验误差范围内与理论基本 相符。但由于实验的测量精度所限,无法衡量Born-Bethe 和 Scofield 理论的优劣。在下一步的工作中,为 获得更精确的截面数据,提高实验测量精度,建议在以 下三个方面加以改进: (1) 尽可能选择薄靶进行实验, 以减少次级电子的干扰; (2) 改进法拉第筒的深度,以 便更有效地抑制次级电子的逃逸; (3) 提高绝对探测效 率的刻度,由于重靶的特征线的能量较高,其 X 射线的 探测角将稍大于几何立体角,这也是立体角误差的主要 来源。通过以上的优化,将可以较为系统地测量MeV 能区电子碰撞中高Z原子的K壳及部分L壳电离截面 数据,填补次区域电离截面实验数据的缺乏,以更深入 地理解 MeV 能区电子-原子的碰撞机制。

致谢 感谢中国科学院近代物理研究所电子加速器及应 用研究中心人员给予本实验的帮助,同时感谢原子分子 谱学组其他成员在实验期间的帮助, 尤其是薛迎利对本 文的修改意见。

#### 参考文献:

- [1] POWELL C J. Rev Mod Phys, 1976, 48: 33.
- [2] HE Fuqing, LONG Xianguan, PENG Xiufeng, et al. Chin Phys Lett. 1996, 13: 175.
- FERMNADEZ-VAREA J M, LILJEQUIST D, CSILLAG S, et al. Nucl Insr Meth B, 1996, 108: 35.
- GRYZINSKI M. Phys Rev A, 1965, 138: 336.
- [5] CASNATI E, TARTARI A, BARALDI C. J Phys B, 1982,
- [6] HPMBOURGER C. J Phys B, 1998, 31: 3693.
- SCOFIELD J H. Phys Rev A, 1978, 18: 963.
- KHARE S P, WADEHRA J M Can J Phys, 1996, 74: 376.
- TALUKDER A M R, BOSE A S, TAKAMURA S. Int J Mass spectrum, 2008, 269: 118.
- [10] HANSEN H, FLAMMERSFELD A. Nucl Phys, 1966, 79:
- [11] RESTER D H, DANCE W E. Phys Rev, 1966, 152: 1.
- [12] SEIFELNASER S A H, BERENYI D, BIBOK G. Z Phys, 1974, **267**: 169.

[13] KRAUSE M O. J Phys Chem Ref Data, 1979, 8: 307.

[14] SCOFIELD J H. At Data Nucl Data Tables, 1974, 14: 121.

## K-shell and L-shell Ionization Cross Sections of Ta and Au induced by 1.0 MeV Electron

ZHANG Jianming<sup>1,2</sup>, SHAO Caojie<sup>1,2,3</sup>, LU Rongchun<sup>1</sup>, YU Deyang<sup>1</sup>, ZHANG Yuezhao<sup>1,2</sup>, WANG Wei<sup>1,2,3</sup>, LIU Jun liang<sup>1</sup>, CAI Xiaohong<sup>1</sup>

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
 University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;
 School of Nuclear Science and Technology, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

Abstract: Accurate experimental data for atomic inner-shell ionization cross-sections by electrons are of basic importance both in understanding inelastic electron-atom interaction and its application. Up to now, most of available data on this process were mainly concentrated on the low and medium Z atoms by the bombardment of low energy electrons. In present experiments K-shell and L-shell ionization cross-sections of Ta and Au in collisions with 1.0 MeV eleltron were determined by measuring the characteristic X-rays emitted from the target atoms. For the present collision systems the K-shell ionization cross-sections were found to be 13.3 and 10.1 b, and the L-shell ionization cross sections were 554 and 338 b, respectively. The measured K-shell ionization cross sections are in reasonable agreement with the theoretic predictions of Casnati and Hombourger, while L-shell ionization cross sections are consistent with the theoretical results of Socfield and Born-Bethey.

**Key words:** electron collision; inner shell ionization; cross section

Received date: 10 Apr. 2014; Revised date: 18 May 2014

Foundation item: National Basic Research Program of China(973 Program)(2010CB832901); National Natural Science Foundation of China (11179017, 11105201),

Corresponding author: SHAO Caojie, E-mail: ç.shao@impcas.ac.cn.